

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/710,309	BONALLE ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Daniel I. Walsh	2876	

SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
			•		

INTERFERENCE SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
		··			
	<u> </u>	<u>.</u>			

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
	DATE	EXMR		
EAST search attached	11/2/200	05 DW		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
,				